

第Ⅷ欄 (iv) 発明者である旨の申立て (米国を指定国とする場合)

申立ては実施規則第 214 号に規定する以下の標準文書を使用して作成しなければならない。第Ⅷ欄と同欄(i)~(v)の備考の総論部分、及び本欄に特有の事項について第Ⅷ欄(iv)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。

発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv)及び 51 の 2.1(a)(iv))
(米国を指定国とする場合)

私は、特許請求の範囲に記載され、かつ特許が求められている対象に関して、自らか最初、最先かつ唯一の発明者である (発明者が 1 名しか記載されていない場合) か、あるいは共同発明者である (複数の発明者が記載されている場合) と信じていることを、ここに申し立てる。

本申立ては、本書がその一部をなす国際出願を対象としたものである (出願時に申立てを提出する場合)。

本申立ては、国際出願 PCT/_____ を対象としたものである (規則 26 の 3 に従って申立てを提出する場合)。

私は、特許請求の範囲を含め、上記国際出願を検討し、かつ内容を理解していることを、ここに表明する。私は、PCT 規則 4.10 の規定に従い、上記出願の願書に於いて主張する優先権を特定し、かつ、「先の出願」という見出しの下に、出願番号、国名又は世界貿易機関の加盟国名、出願日、出願月、出願年を記載すること、米国以外の国々として、国を指定している PCT 国際出願を含め、優先権を主張する本出願の出願日より 6 箇月前の出願日を有する、米国以外の国で出願された特許又は発明証の出願をすべて特定している。

先の出願:

私は、連邦規則法典第 37 編規則 1.56 (37 C.F.R. § 1.56) に定義された特許性に関し重要であると知った情報について開示義務があることを、ここに承認する。さらに、一部継続出願である場合、先の出願の日から一部継続出願の PCT 国際出願日までの間に入手可能になった重要な情報について開示義務があることを承認する。

私は、表明された私自身の知識に基づく陳述が真実であり、かつ情報と信念に関する陳述が真実であると信じることをここに申し立てる。さらに、故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米国法典第 18 編第 1001 条に基づき、罰金、拘禁、又はその両方により処罰され、またそのような故意による虚偽の陳述は、本出願又はそれに対して与えられるいかなる特許についても、その有効性を危うくすることを理解した上で陳述が行われたことを、ここに申し立てる。

氏名: 宮川 誠史

住所: 名古屋市 日本国

(都市名、米国の州名 (該当する場合) 又は国名)

郵便のあて名: 〒457-8522 日本国愛知県名古屋市南区丹後通 2-1

三井化学株式会社内

国籍: 日本国 JAPAN

発明者の署名:

宮川 誠史

日付: 24. 03. 03

(国際出願の願書に発明者の署名がない場合や、規則 26 の 3 に基づいて国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合。署名は代理人ではなく、発明者のものでなければならない。)

(国際出願の願書に発明者の署名がない場合や、規則 26 の 3 に基づいて国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合)

氏名: 片岡 真

住所: 名古屋市 日本国

(都市名、米国の州名 (該当する場合) 又は国名)

郵便のあて名: 〒457-8522 日本国愛知県名古屋市南区丹後通 2-1

三井化学株式会社内

国籍: 日本国 JAPAN

発明者の署名:

片岡 真

日付: 24. 03. 03

(国際出願の願書に発明者の署名がない場合や、規則 26 の 3 に基づいて国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合。署名は代理人ではなく、発明者のものでなければならない。)

(国際出願の願書に発明者の署名がない場合や、規則 26 の 3 に基づいて国際出願の出願後に申立ての補充や追加がなされた場合)

☒ この申立ての続集として「第Ⅷ欄(iv)の続き」がある

第Ⅷ欄(i)～(v)の続き 申立て

第Ⅷ欄(i)～(v)の紙面が不足する場合（同欄(iv)において2人以上の発明者を記載する場合を含む）、第Ⅷ欄... (i)～(v)の番号を記載)の続き：としたうえ、当該申立てと同様に必要事項を記載する。2以上の申立てにおいて紙面不足がある場合、それぞれに別々の欄を使用する。この追記欄を使用しないときは、この用紙を複数に言わないこと。

第Ⅷ欄(iv)の続き

氏名 中島 純

住所 名古屋市 日本国

郵便のあて名 〒460-0002 日本国愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 名古屋長銀ビル
三井化学株式会社内

国籍 日本国 JAPAN

発明者の署名

中島 純

日付：24. 03. 03

氏名 才本 芳久

住所 名古屋市 日本国

郵便のあて名 〒457-8522 日本国愛知県名古屋市南区丹後通2-1
三井化学株式会社内

国籍 日本国 JAPAN

発明者の署名

才本 芳久

日付：24. 03. 03

氏名 早川 慎一

住所 名古屋市 日本国

郵便のあて名 〒457-8522 日本国愛知県名古屋市南区丹後通2-1
三井化学株式会社内

国籍 日本国 JAPAN

発明者の署名

早川 慎一

日付：24. 03. 03

氏名 藤井 靖久

住所 袖ヶ浦市 日本国

郵便のあて名 〒299-0265 日本国千葉県袖ヶ浦市長浦580-32
三井化学株式会社内

国籍 日本国 JAPAN

発明者の署名

藤井 靖久

日付：24. 03. 03

明 細 書

半導体ウェハ表面保護用粘着フィルム及び該粘着フィルムを用いる半導体ウェハの保護方法

5

技 術 分 野

本発明は、半導体ウェハ表面保護用粘着フィルム及び該粘着フィルムを用いる半導体ウェハの保護方法に関する。詳しくは、半導体集積回路の製造工程において、半導体ウェハの回路非形成面（以下、ウェハの裏面という）を研削加工して該半導体ウェハを薄層化する際に、半導体ウェハの破損、汚染を防止するために、半導体ウェハの回路形成表面（以下、ウェハの表面という）に粘着剤層を介して貼着される半導体ウェハ表面保護用粘着フィルム及びそれを用いる半導体ウェハの保護方法に関する。

15

背 景 技 術

通常、半導体装置は、高純度シリコン単結晶等をスライスしてウェハとした後、イオン注入、エッチング等により集積回路を組み込み、さらに、集積回路が組み込まれた後のウェハの裏面をグラインディング、ラッピング、ポリッシング等の手段により機械的に研削してウェハの厚みを薄くする裏面研削工程を経た後、ダイシングしてチップ化する方法により製造されている。従来、これらの工程の中で、ウェハの裏面を研削加工する際に、ウェハの破損、汚染を防止するために半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムが用いられている。

具体的には、半導体ウェハの表面に半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムをその粘着剤層を介して貼着してウェハ表面を保護した後、該ウェハの裏面を機械的に研削する。研削した後、必要に応じて、引き続きウェハ裏面の薬液処理が実施されることがある。これらの裏面処理工程が完了した後、該粘着フィルムはウェハ表面から剥離される。

このような半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムに要求される性能の一つとして、半導体ウェハの裏面を研削する際に使用する冷却水（以下、研削水という）の浸入防止性能が挙げられる。ウェハ表面には、ポリイミド等のコーティング層、酸化珪素膜、窒化珪素膜等の蒸着膜、スクライプライン（ダイシングストリート）等に起因するウェハ最外周部から溝状に窪んだ凹部が存在する。

通常、溝状に窪んだ凹部の深さは2～20 μm 程度である。このようなウェハ表面に存在する凹部がウェハの最外周部まで到達している半導体ウェハの裏面を研削する場合には、粘着剤層の凹部に対する密着が不十分であると、凹部を通じて研削水が浸入することがあった。ひとたび凹部を通して研削水がウェハ表面と粘着フィルムの間に浸入すると、浸入した研削水によりウェハ表面から粘着剤層の剥離が進行し、ウェハ表面と粘着剤層の間への研削水のしみ込みが加速され、集積回路表面全体が研削水と共に浸入した研削屑により汚染される傾向がある。最悪の場合、浸入した研削水の影響で裏面研削中に表面保護用粘着フィルムが剥がれ、ウェハの破損を招くこともあった。

こうした問題を防止するために、粘着フィルムの粘着剤層の厚みを厚くし、ウェハ表面の凹部と粘着剤層の密着性を向上させる手段がとられている。しかしながら、この手段を用いた場合には、粘着フィルムのウェハ表面に対する粘着力がウェハの強度以上に大きくなり、ウェハの厚み、表面形状等の諸条件によっては、裏面研削後にウェハ表面から粘着フィルムを剥離する際に、自動剥がし機で剥離トラブルが発生して作業性を悪化させたり、時にはウェハを完全に破損してしまうことがあった。また、ウェハの種類によっては、凹部の深さが20 μm を超えるものも存在しており、このようなウェハに対応するために、粘着剤層の厚みをさらに厚くした場合には、粘着フィルムの生産性が悪化して製造コストが上昇するため、安価な粘着フィルムを提供することが困難であり、現実的な解決策とはなっていなかった。

このような裏面研削時の研削水の浸入の問題を解決する手段として、例えば特開昭60-189938号公報には、半導体ウェハの裏面を研磨するにあた

り、このウェハの表面に感圧性接着フィルムを貼り付け、ウェハ裏面を研磨した後、接着フィルムを剥離する半導体ウェハの保護方法において、上記の感圧性接着フィルムが光透過性の支持体とこの支持体上に設けられた光照射により硬化し三次元網状化する性質を有する感圧性接着剤層とからなり、研磨後、接着フィルムを剥離する前に接着フィルムに光照射する半導体ウェハの保護方法が開示されている。

上記発明に開示されている半導体ウェハの保護方法は、剥離前に光照射することによって粘着フィルムのウェハ表面に対する粘着力を低下させることができるため、剥離時の作業性、ウェハ破損の問題を考慮せずに裏面研削時のウェハ表面に対する密着性を十分に大きくすることができるため、前述のウェハ表面と粘着剤層との間への研削水及び研削屑の浸入の問題は解決される。

しかしながら、該粘着フィルムは、光照射により硬化し、三次元網状化する性質を感圧接着剤（粘着剤）層に付与するために、粘着剤層中に光開始剤、及び、光重合性オリゴマー等の低分子量化合物を含有する。ウェハの表面形状や光照射強度、時間等の諸条件によっては、粘着剤層の硬化が不十分となることがあり、剥離後のウェハ表面に、未反応の状態で残留したこれらの低分子量化合物に起因する糊残りの問題が発生することがあった。その問題を防止するためには光照射装置内を窒素等の不活性ガスで充填する必要がある、製造コストが上昇すると共に、工程の大型化、複雑化を招くという問題があった。

また、特開平 5 - 3 3 5 2 8 8 号公報には、支持シートに感圧接着層を設けてなり、その感圧接着層がゲル分率 4 0 % 以上であり、かつ水溶性ポリマーを含有することを特徴とする半導体ウェハの保護部材が開示されている。この発明に開示されている半導体ウェハの保護部材（粘着フィルム）は、その感圧接着層に水溶性ポリマーを含有することによって、該保護部材を回路パターン形成面等から剥離した後に、有機溶剤による前洗浄をすることなく直接水洗しても十分に清澄に洗浄処理でき、従って有機溶剤による前洗浄を省略できるとするものである。さらに、ウェハの裏面研磨時等における接着界面への水の浸入

防止、研磨屑による回路パターン形成面等への汚染防止、剥がれによるウェハ損傷の防止等の保護機能、及び剥離時における研磨ウェハ等の割れ防止の剥離容易性も満足し、且つ、ブリードで半導体ウェハに付着した水溶性ポリマーも水洗で容易に洗浄することができることも記載されている。

- 5 しかしながら、この保護部材を半導体ウェハの裏面研削時の表面保護用に用いた場合、ブリードした水溶性ポリマーにより粘着剤層の凝集力が低下し、ウェハの表面形状、裏面研削条件、剥離条件等の諸条件によっては、ウェハから保護部材を剥離する際に、凝集破壊による糊残りが発生し、ウェハ表面を汚染することがあった。この凝集破壊による糊残りは、水洗によっても完全には除去できないことがあり、後工程においてパッケージング不良等の問題を引き起こすことがあった。

- 10 近年、携帯情報端末用途、及び、ICカード用途など、半導体集積回路チップに対する薄層化の要求が益々高まっている。上記のような用途に用いられる半導体ウェハは、裏面研削により厚みが200 μm 以下になるまで薄層化されるのが一般的であり、場合によっては厚みが50 μm 程度まで裏面研削されることもある。研削後の厚みが薄くなればなるほど、研削に必要な時間、すなわち、研削の際に冷却水にさらされる時間が増加する。そのため、200 μm 以下になるまでウェハを薄層化する研削条件下では、前述した研削中の水の浸入によるウェハの汚染や破損の危険性が一層高まっていると言える。また、チップの高性能化や半導体製造プロセスの技術革新に伴い、集積回路表面の形状は複雑化する傾向にあり、ウェハ表面に存在する凹部には、深さが20 μm を超えるものも登場してきている。中には50 μm 程度にまで達するものもある。

- 20 また、特開平5-335411号公報には、ウェハの表面側から所定深さの溝を形成した後、これを裏面側から研削する半導体チップの製造方法が開示されている。このような半導体チップの製造方法において用いられるウェハに形成されている溝の深さは、チップの厚みにより様々であるが、浅いものでも30 μm 程度であり、深いものでは200 μm 以上のものも存在する。このよう

な半導体チップの製造方法に対して用いられる、表面側から所定深さの溝が形成されたウェハにおいても、研削中の水の浸入によるウェハの汚染や破損の問題なく使用できる半導体ウェハ保護用粘着フィルムが必要とされている。

かかる状況下、半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムには、ウェハ表面に存在する凹部が深く、凹部を通して研削水が浸入しやすいウェハや、研削後の厚みが薄く、長時間研削水にさらされるため水が浸入する恐れが高い研削条件下であっても、回路表面への水の浸入を効果的に防止することができる、従来より高いレベルでの水の浸入防止性能を満足することが求められている。

発 明 の 開 示

10 本発明の目的は、上記問題に鑑み、半導体ウェハ表面に対する優れた密着性と適度の粘着力を有し、研削水の浸入によるウェハ表面の汚染、破損を防止することができ、しかも剥離する際にウェハを破損することがなく、剥離した後はウェハ表面に糊残りしてウェハを汚染することのない半導体ウェハ表面保護用粘着フィルム、及びそれを用いる半導体ウェハの保護方法を提供すること
15 にある。

本発明者らは、研削水の浸入を効果的に防止するためには、粘着フィルムをウェハ表面の凹部に対してよく密着させるのみならず、例えば凹部を通じて研削水が浸入を開始した場合にも、粘着剤層とウェハ表面との剥離を進行させないことが重要と考え、鋭意検討を行った。その結果、基材フィルムの片表面に、
20 動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度がそれぞれ特定の温度範囲にある少なくとも2種類の重合体と架橋剤とを特定の組成で含む粘着剤層を特定の厚みで設けることによって、前記課題が解決できることを見出し、本発明を完成した。

すなわち、本発明は、基材フィルムの片表面に粘着剤層が形成された半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムであって、基材フィルムの片表面に粘着剤層が
25 形成され、該粘着剤層が、架橋剤と反応し得る官能基を有し動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度 (T_a) が $-50 \sim 5^\circ\text{C}$ である重合体 (A) 100重量部、架橋剤と反応し得る官能基を有し動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度

(T b) が 5℃ を超え 50℃ 以下である重合体 (B) 10～100 重量部、並びに前記 (A) 及び (B) の合計量 100 重量部に対し 1 分子中に 2 個以上の架橋反応性官能基を有する架橋剤 (C) 0.1～10 重量部を含み、粘着剤層の厚みが 5～50 μm であることを特徴とする半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムである。

本発明において基材フィルムの少なくとも 1 層の 25℃ における貯蔵弾性率 (E') が $1 \times 10^8 \sim 10^{10} \text{ Pa}$ であり、厚みが 10～120 μm であることは好ましい態様である。

また、本発明において、前記の重合体 (A) および (B) がアクリル酸アルキルエステル系共重合体であることは好ましい態様である。

本発明の他の発明は、前記半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを用いる半導体ウェハの保護方法であって、半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを、その粘着剤層を介して半導体ウェハの回路形成表面に貼着して、該半導体ウェハの回路非形成面に対して研削加工を施し、次いで、該半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを剥離することを特徴とする半導体ウェハの保護方法である。

本発明に係わる半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムの特徴は、動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度が、各々 $-50 \sim 5^\circ\text{C}$ および 5°C を超える温度 $\sim 50^\circ\text{C}$ である 2 種の重合体 (A) 及び (B)、好ましくはアクリル酸アルキルエステル系共重合体 (A) 及び (B) と、前記重合体中の官能基と反応し得る架橋反応性官能基を 1 分子中に少なくとも 2 個以上有する架橋剤 (C) とを特定の組成で主成分として含有する粘着剤層が、基材フィルムの片表面に特定の厚みで設けられている点にある。

かかる構成を採用することにより、半導体ウェハ表面の凹部に粘着フィルムがよく密着すると同時に、例えば研削水が凹部を通じて浸入を開始したとしても、粘着剤層とウェハ表面との剥離の進行を抑制することができる。そのため、研削水、研削屑の浸入によるウェハ表面の汚染、ウェハの破損を極めて効果的に防止することができる。また、粘着フィルムを剥離する際には、適度な粘着力

で剥離でき、しかも剥離後のウェハ表面に糊残りすることがない。

本発明の上記構成、及びそれらを採用することによって奏される効果との関係については定かではないが、以下のように推定する。粘着剤層中に含まれる少なくとも2種の重合体のうち、動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度を

5 50～5℃という比較的低い側に有する(A)は、粘着剤層に対して適度な柔軟性を与え、粘着フィルムを半導体ウェハ表面に貼り付ける際に、粘着フィルムの粘着剤層を、ウェハの表面に存在する凹部に対してよく密着させる効果を発揮する。

また、動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度が5℃を超える温度～50℃

10 と比較的高い側にある(B)を、(A)100重量部に対して10～100重量部含有することにより、上記の凹部に対する優れた密着性を保ったまま、研削水が粘着フィルムを剥離させようとする負荷に対して耐えうるだけの適度な強靱さを与え、粘着剤層とウェハ表面との剥離を進行させず、水浸入を防止することができるのである。また、前記構成に加えて、これらの重合体(A)及

15 び(B)の合計量100重量部に対して、架橋剤0.1～10重量部を含み、粘着剤層の厚みを5～50 μm とすることにより、ウェハを破損することなく剥離することが可能な適度な粘着力と、剥離後のウェハに糊残りしない非汚染性も同時に達成されるものである。

加えて、本願発明の構成を採用した半導体ウェハ保護用粘着フィルムは、研

20 削水の浸入防止効果、非汚染性に優れるため、ウェハの表面側から所定深さの溝を形成した後、これを裏面側から研削する半導体チップの製造方法においても好ましく用いられる。

また、粘着剤層を形成する基材フィルムの貯蔵弾性率(E')を 1×10^8 ～ 1×10^{10} Paという比較的高い範囲にし、その厚みを10～120 μm の

25 範囲とすることは、粘着フィルムとウェハ表面との界面に浸入しようとする研削水が、粘着フィルムを剥離させようとする方向に加える負荷に対して、粘着フィルムが耐えることができる強度を有し、粘着フィルムのウェハ表面との剥

離の進行を防止する効果を奏することができるので好ましい態様である。

なお、本発明における重合体（A）及び（B）の動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度（ T_a ）及び（ T_b ）は、後述する実施例に記載した方法に従って測定した値を意味する。

5 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明について詳細に説明する。

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 1275 1280 1285 1290 1295 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1460 1465 1470 1475 1480 1485 1490 1495 1500 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560 1565 1570 1575 1580 1585 1590 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1690 1695 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2260 2265 2270 2275 2280 2285 2290 2295 2300 2305 2310 2315 2320 2325 2330 2335 2340 2345 2350 2355 2360 2365 2370 2375 2380 2385 2390 2395 2400 2405 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2470 2475 2480 2485 2490 2495 2500 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555 2560 2565 2570 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605 2610 2615 2620 2625 2630 2635 2640 2645 2650 2655 2660 2665 2670 2675 2680 2685 2690 2695 2700 2705 2710 2715 2720 2725 2730 2735 2740 2745 2750 2755 2760 2765 2770 2775 2780 2785 2790 2795 2800 2805 2810 2815 2820 2825 2830 2835 2840 2845 2850 2855 2860 2865 2870 2875 2880 2885 2890 2895 2900 2905 2910 2915 2920 2925 2930 2935 2940 2945 2950 2955 2960 2965 2970 2975 2980 2985 2990 2995 3000 3005 3010 3015 3020 3025 3030 3035 3040 3045 3050 3055 3060 3065 3070 3075 3080 3085 3090 3095 3100 3105 3110 3115 3120 3125 3130 3135 3140 3145 3150 3155 3160 3165 3170 3175 3180 3185 3190 3195 3200 3205 3210 3215 3220 3225 3230 3235 3240 3245 3250 3255 3260 3265 3270 3275 3280 3285 3290 3295 3300 3305 3310 3315 3320 3325 3330 3335 3340 3345 3350 3355 3360 3365 3370 3375 3380 3385 3390 3395 3400 3405 3410 3415 3420 3425 3430 3435 3440 3445 3450 3455 3460 3465 3470 3475 3480 3485 3490 3495 3500 3505 3510 3515 3520 3525 3530 3535 3540 3545 3550 3555 3560 3565 3570 3575 3580 3585 3590 3595 3600 3605 3610 3615 3620 3625 3630 3635 3640 3645 3650 3655 3660 3665 3670 3675 3680 3685 3690 3695 3700 3705 3710 3715 3720 3725 3730 3735 3740 3745 3750 3755 3760 3765 3770 3775 3780 3785 3790 3795 3800 3805 3810 3815 3820 3825 3830 3835 3840 3845 3850 3855 3860 3865 3870 3875 3880 3885 3890 3895 3900 3905 3910 3915 3920 3925 3930 3935 3940 3945 3950 3955 3960 3965 3970 3975 3980 3985 3990 3995 4000 4005 4010 4015 4020 4025 4030 4035 4040 4045 4050 4055 4060 4065 4070 4075 4080 4085 4090 4095 4100 4105 4110 4115 4120 4125 4130 4135 4140 4145 4150 4155 4160 4165 4170 4175 4180 4185 4190 4195 4200 4205 4210 4215 4220 4225 4230 4235 4240 4245 4250 4255 4260 4265 4270 4275 4280 4285 4290 4295 4300 4305 4310 4315 4320 4325 4330 4335 4340 4345 4350 4355 4360 4365 4370 4375 4380 4385 4390 4395 4400 4405 4410 4415 4420 4425 4430 4435 4440 4445 4450 4455 4460 4465 4470 4475 4480 4485 4490 4495 4500 4505 4510 4515 4520 4525 4530 4535 4540 4545 4550 4555 4560 4565 4570 4575 4580 4585 4590 4595 4600 4605 4610 4615 4620 4625 4630 4635 4640 4645 4650 4655 4660 4665 4670 4675 4680 4685 4690 4695 4700 4705 4710 4715 4720 4725 4730 4735 4740 4745 4750 4755 4760 4765 4770 4775 4780 4785 4790 4795 4800 4805 4810 4815 4820 4825 4830 4835 4840 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4880 4885 4890 4895 4900 4905 4910 4915 4920 4925 4930 4935 4940 4945 4950 4955 4960 4965 4970 4975 4980 4985 4990 4995 5000 5005 5010 5015 5020 5025 5030 5035 5040 5045 5050 5055 5060 5065 5070 5075 5080 5085 5090 5095 5100 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5170 5175 5180 5185 5190 5195 5200 5205 5210 5215 5220 5225 5230 5235 5240 5245 5250 5255 5260 5265 5270 5275 5280 5285 5290 5295 5300 5305 5310 5315 5320 5325 5330 5335 5340 5345 5350 5355 5360 5365 5370 5375 5380 5385 5390 5395 5400 5405 5410 5415 5420 5425 5430 5435 5440 5445 5450 5455 5460 5465 5470 5475 5480 5485 5490 5495 5500 5505 5510 5515 5520 5525 5530 5535 5540 5545 5550 5555 5560 5565 5570 5575 5580 5585 5590 5595 5600 5605 5610 5615 5620 5625 5630 5635 5640 5645 5650 5655 5660 5665 5670 5675 5680 5685 5690 5695 5700 5705 5710 5715 5720 5725 5730 5735 5740 5745 5750 5755 5760 5765 5770 5775 5780 5785 5790 5795 5800 5805 5810 5815 5820 5825 5830 5835 5840 5845 5850 5855 5860 5865 5870 5875 5880 5885 5890 5895 5900 5905 5910 5915 5920 5925 5930 5935 5940 5945 5950 5955 5960 5965 5970 5975 5980 5985 5990 5995 6000 6005 6010 6015 6020 6025 6030 6035 6040 6045 6050 6055 6060 6065 6070 6075 6080 6085 6090 6095 6100 6105 6110 6115 6120 6125 6130 6135 6140 6145 6150 6155 6160 6165 6170 6175 6180 6185 6190 6195 6200 6205 6210 6215 6220 6225 6230 6235 6240 6245 6250 6255 6260 6265 6270 6275 6280 6285 6290 6295 6300 6305 6310 6315 6320 6325 6330 6335 6340 6345 6350 6355 6360 6365 6370 6375 6380 6385 6390 6395 6400 6405 6410 6415 6420 6425 6430 6435 6440 6445 6450 6455 6460 6465 6470 6475 6480 6485 6490 6495 6500 6505 6510 6515 6520 6525 6530 6535 6540 6545 6550 6555 6560 6565 6570 6575 6580 6585 6590 6595 6600 6605 6610 6615 6620 6625 6630 6635 6640 6645 6650 6655 6660 6665 6670 6675 6680 6685 6690 6695 6700 6705 6710 6715 6720 6725 6730 6735 6740 6745 6750 6755 6760 6765 6770 6775 6780 6785 6790 6795 6800 6805 6810 6815 6820 6825 6830 6835 6840 6845 6850 6855 6860 6865 6870 6875 6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985 6990 6995 7000 7005 7010 7015 7020 7025 7030 7035 7040 7045 7050 7055 7060 7065 7070 7075 7080 7085 7090 7095 7100 7105 7110 7115 7120 7125 7130 7135 7140 7145 7150 7155 7160 7165 7170 7175 7180 7185 7190 7195 7200 7205 7210 7215 7220 7225 7230 7235 7240 7245 7250 7255 7260 7265 7270 7275 7280 7285 7290 7295 7300 7305 7310 7315 7320 7325 7330 7335 7340 7345 7350 7355 7360 7365 7370 7375 7380 7385 7390 7395 7400 7405 7410 7415 7420 7425 7430 7435 7440 7445 7450 7455 7460 7465 7470 7475 7480 7485 7490 7495 7500 7505 7510 7515 7520 7525 7530 7535 7540 7545 7550 7555 7560 7565 7570 7575 7580 7585 7590 7595 7600 7605 7610 7615 7620 7625 7630 7635 7640 7645 7650 7655 7660 7665 7670 7675 7680 7685 7690 7695 7700 7705 7710 7715 7720 7725 7730 7735 7740 7745 7750 7755 7760 7765 7770 7775 7780 7785 7790 7795 7800 7805 7810 7815 7820 7825 7830 7835 7840 7845 7850 7855 7860 7865 7870 7875 7880 7885 7890 7895 7900 7905 7910 7915 7920 7925 7930 7935 7940 7945 7950 7955 7960 7965 7970 7975 7980 7985 7990 7995 8000 8005 8010 8015 8020 8025 8030 8035 8040 8045 8050 8055 8060 8065 8070 8075 8080 8085 8090 8095 8100 8105 8110 8115 8120 8125 8130 8135 8140 8145 8150 8155 8160 8165 8170 8175 8180 8185 8190 8195 8200 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 8245 8250 8255 8260 8265 8270 8275 8280 8285 8290 8295 8300 8305 8310 8315 8320 8325 8330 8335 8340 8345 8350 8355 8360 8365 8370 8375 8380 8385 8390 8395 8400 8405 8410 8415 8420 8425 8430 8435 8440 8445 8450 8455 8460 8465 8470 8475 8480 8485 8490 8495 8500 8505 8510 8515 8520 8525 8530 8535 8540 8545 8550 8555 8560 8565 8570 8575 8580 8585 8590 8595 8600 8605 8610 8615 8620 8625 8630 8635 8640 8645 8650 8655 8660 8665 8670 8675 8680 8685 8690 8695 8700 8705 8710 8715 8720 8725 8730 8735 8740 8745 8750 8755 8760 8765 8770 8775 8780 8785 8790 8795 8800 8805 8810 8815 8820 8825 8830 8835 8840 8845 8850 8855 8860 8865 8870 8875 8880 8885 8890 8895 8900 8905 8910 8915 8920 8925 8930 8935 8940 8945 8950 8955 8960 8965 8970 8975 8980 8985 8990 8995 9000 9005 9010 9015 9020 9025 9030 9035 9040 9045 9050 9055 9060 9065 9070 9075 9080 9085 9090 9095 9100 9105 9110 9115 9120 9125 9130 9135 9140 9145 9150 9155 9160 9165 9170 9175 9180 9185 9190 9195 9200 9205 9210 9215 9220 9225 9230 9235 9240 9245 9250 9255 9260 9265 9270 9275 9280 9285 9290 9295 9300 9305 9310 9315 9320 9325 9330 9335 9340 9345 9350 9355 9360 9365 9370 9375 9380 9385 9390 9395 9400 9405 9410 9415 9420 9425 9430 9435 9440 9445 9450 9455 9460 9465 9470 9475 9480 9485 9490 9495 9500 9505 9510 9515 9520 9525 9530 9535 9540 9545 9550 9555 9560 9565 9570 9575 9580 9585 9590 9595 9600 9605 9610 9615 9620 9625 9630 9635 9640 9645 9650 9655 9660 9665 9670 9675 9680 9685 9690 9695 9700 9705 9710 9715 9720 9725 9730 9735 9740 9745 9750 9755 9760 9765 9770 9775 9780 9785 9790 9795 9800 9805 9810 9815 9820 9825 9830 9835 9840 9845 9850 9855 9860 9865 9870 9875 9880 9885 9890 9895 9900 9905 9910 9915 9920 9925 9930 9935 9940 9945 9950 9955 9960 9965 9970 9975 9980 9985 9990 9995 10000 10005 10010 10015 10020 10025 10030 10035 10040 10045 10050 10055 10060 10065 10070 10075 10080 10085 10090 10095 10100 10105 10110 10115 10120 10125 10130 10135 10140 10145 10150 10155 10160 10165 10170 10175 10180 10185 10190 10195 10200 10205 10210 10215 10220 10225 10230 10235 10240 10245 10250 10255 10260 10265 10270 10275 10280 10285 10290 10295 10300 10305 10310 10315 10320 10325 10330 10335 10340 10345 10350 10355 10360 10365 10370 10375 10380 10385 10390 10395 10400 10405 10410 10415 10420 10425 10430 10435 10440 10445 10450 10455 10460 10465 10470 10475 10480 10485 10490 10495 10500 10505 10510 10515 10520 10525 10530 10535 10540 10545 10550 10555 10560 10565 10570 10575 10580 10585 10590 10595 10600 10605 10610 10615 10620 10625 10630 10635 10640 10645 10650 10655 10660 10665 10670 10675 10680 10685 10690 10695 10700 10705 10710 10715 10720 10725 10730 10735 10740 10745 10750 10755 10760 10765 10770 10775 10780 10785 10790 10795 10800 10805 10810 10815 10820 10825 10830 10835 10840 10845 10850 10855 10860 10865 10870 10875 10880 10885 10890 10895 10900 10905 10910 10915 10920 10925 10930 10935 10940 10945 10950 10955 10960 10965 10970 10975 10980 10985 10990 10995 11000 11005 11010 11015 11020 11025 11030 11035 11040 11045 11050 11055 11060 11065 11070 11075 11080 11085 11090 11095 11100 11105 11110 11115 11120 11125 11130 11135 11140 11145 11150 11155 11160 11165 11170 11175 11180 11185 11190 11195 11200 11205 11210 11215 11220 11225 11230 11235 11240 11245 11250 11255 11260 11265 11270 11275 11280 11285 11290 11295 11300 11305 11310 11315 11320 11325 11330 11335 11340 11345 11350 11355 11360 11365 11370 11375 11380 11385 11390 11395 11400 11405 11410 11415 11420 11425 11430 11435 11440 11445 11450 11455 11460 11465 11470 11475 11480 11485 11490 11495 11500 11505 11510 11515 11520 11525 11530 11535 11540 11545 11550 11555 11560 11565 11570 11575 11580 11585 11590 11595 11600 11605 11610 11615 11620 11625 11630 11635 11640 11645 11650 11655 11660 11665 11670 11675 11680 11685 11690 11695 11700 11705 11710 11715 11720 11725 11730 11735 11740 11745 11750 11755 11760 11765 11770 11775 11780 11785 11790 11795 11800 11805 11810 11815 11820 11825 11830 11835 11840 11845 11850 11855 11860 11865 11870 11875 11880 1

プロピレン、ポリブテン、ポリメチルペンテン、エチレン酢酸ビニル共重合体、エチレンーエチルアクリレート共重合体、エチレンーアクリル酸エステルー無水マレイン酸共重合体、エチレンーメタクリル酸グリシジル共重合体、エチレンーメタクリル酸共重合体、アイオノマー樹脂、エチレンープロピレン共重合体、
5 体、ブタジェン系エラストマー、スチレンーイソプレン系エラストマーなどの熱可塑性エラストマー、ポリスチレン系樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエチレンテレフタレート（PET）、
10 ポリエチレンナフタレート（PEN）、ポリブチレンテレフタレート（PBT）等のポリエステル、ポリイミド、ポリエーテルスルホン（PES）、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリカーボネート、ポリウレタン、アクリル系樹脂、フッ素系樹脂、セルロース系樹脂などが挙げられる。

基材フィルムは、25℃における貯蔵弾性率（ E' ）が $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10}$ Pa、更には $5 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10}$ Paであり、厚みが10～120 μ m、更には10～110 μ mのものが好ましい。

15 合成樹脂をフィルム状に成型加工する方法としては、カレンダー法、Tダイ押出法、インフレーション法、キャスト法等、公知の技術により製造されるものの中から、生産性や得られるフィルムの厚み精度等を考慮して適宜選択することができる。基材フィルムの粘着剤層が設けられる側の面には、基材フィルムと粘着剤層との接着力を向上させるため、予め、コロナ放電処理又は化学処
20 理を施すことが好ましい。又、同様の目的で、基材フィルムと粘着剤層との間に下塗剤層を形成してもよい。

本発明に用いられる基材フィルムの更に好ましい態様は、25℃における貯蔵弾性率（ E' ）が上記範囲にある基材フィルムの粘着剤層が設けられる側の面と反対側の面に、貯蔵弾性率（ E' ）が 1×10^8 Pa未満の比較的柔軟な合成樹脂をフィルム状に成型したものを積層したものである。このような比較的柔軟な合成樹脂の例としては、エチレンー酢酸ビニル共重合体、エチレンーアルキ
25 ルアクリレート共重合体（アルキル基の炭素数が1～4のもの）、低密度ポリ

エチレン、エチレン- α -オレフィン共重合体（ α -オレフィンの炭素数 3 ~ 8）等を挙げることができる。これらの内、エチレン-酢酸ビニル共重合体が好ましい。更に好ましくは、酢酸ビニル単位の含有量が 5 ~ 50 重量%程度のエチレン-酢酸ビニル共重合体である。また、これらの比較的柔軟な合成樹脂

5 フィルム層の厚みは、10 ~ 200 μ m であることが好ましい。

基材フィルムが二層以上のフィルムの積層体である場合の、合成樹脂をフィルム状に成型したものを積層する際の代表的な方法としては、合成樹脂をTダイ押出機で押出成型しながら、予め用意しておいた合成樹脂フィルムの片表面とラミネートする方法が挙げられる。これらの合成樹脂フィルムの各層間の接

10 着力を高めるために、各合成樹脂フィルムの積層される側の片表面にコロナ放電処理や化学処理等の易接着処理を施したり、両層の間に接着層を設けてもよい。

剥離フィルムとしては、ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム（以下、PETフィルムという）等の合成樹脂フィルムが挙げら

15 れる。必要に応じてその表面にシリコーン処理等の離型処理が施されたものが好ましい。剥離フィルムの厚みは、通常、10 ~ 1000 μ m 程度である。

本発明に係わる半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムの粘着剤層は、その基本成分として、動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度が各々異なる特定の範囲に存在し、架橋剤と反応し得る官能基を有する二種の重合体（A）及び（B）、

20 凝集力や粘着力を制御するための、1分子中に2個以上の架橋反応性官能基を有する架橋剤（C）を含む粘着剤で形成する。

架橋剤と反応し得る官能基を有する二種の重合体（A）および（B）としては、天然ゴム系、合成ゴム系、シリコーンゴム系、アクリルゴム系（アクリル酸アルキルエステル系）が例示できる。

25 これらの中で、アクリル酸アルキルエステル系共重合体を代表例として詳述する。これら二種のアクリル酸アルキルエステル系共重合体のうち、動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度（ T_a ）が -50 ~ 5℃ と比較的低い範囲に存在

するアクリル酸アルキルエステル系共重合体（A）は、粘着剤層に対して適度な柔軟性を与え、粘着フィルムを半導体ウェハ表面に貼り付ける際に、粘着フィルムの粘着剤層を、ウェハ表面に存在する凹部に対してよく密着させる効果を発揮する。一方、動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度（ T_b ）が 5℃を
5 超える温度～50℃と比較的高い範囲にあるアクリル酸アルキルエステル系共重合体（B）は、研削水が粘着フィルムを剥離させようとする負荷に対して耐えうるだけの適度な強靱さを粘着剤層に与え、粘着剤層とウェハ表面との剥離を進行させず、水浸入を防止するのである。

これら（A）及び（B）の特徴を考慮し、粘着剤層をウェハ表面の凹部に対し
10 てよく密着させるのみならず、例えば凹部を通じて研削水が浸入を開始した場合でも、粘着剤層とウェハ表面との剥離を進行させないという本願発明の目的を達成するためには、（B）は、（A）100重量部に対して10～100重量部含有されていることが好ましい。（B）の含有量が多くなると、粘着剤層のウェハ表面に対する密着性が低下し、研削水がウェハ表面の凹部に浸入し易くなり、ウェハの汚染、破損を招くことがある。（B）の含有量が少ない場合には、粘着剤層の強靱さが不足し、研削水が粘着剤層に及ぼす粘着フィルムを剥離させようとする負荷に対して、粘着剤層が耐え切れず、粘着剤層とウェハ表面との剥離が進行して、やはりウェハの汚染、破損を引き起こすことがある。

これらのアクリル酸アルキルエステル系共重合体は、アクリル酸アルキルエ
20 ステル、メタクリル酸アルキルエステル、及びこれらの混合物を主モノマーとして含むものが好ましい。アクリル酸アルキルエステル及びメタクリル酸アルキルエステルとしては、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸エチル、アクリル酸n-ブチル、メタクリル酸n-ブチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル、メタクリル酸-2-エチルヘキシル、
25 アクリル酸オクチル等が挙げられる。これらは単独で使用しても、2種以上を混合して使用してもよい。主モノマーの使用量は、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の原料となる全モノマーの総量中に、60～99重量%の範囲で

含まれていることが好ましい。かかる組成のモノマー混合物を用いることにより、ほぼ同組成のアクリル酸アルキルエステル単位、メタクリル酸アルキルエステル単位、又はこれらの混合単位を含むアクリル酸アルキルエステル系共重合体を得られる。

- 5 これらのアクリル酸アルキルエステル系共重合体は、架橋剤と反応し得る官能基を有している必要がある。架橋剤と反応し得る官能基としては、水酸基、カルボキシル基、エポキシ基、アミノ基等が挙げられる。共重合体中にこれらの架橋剤と反応し得る官能基を導入する方法としては、アクリル酸アルキルエステル系共重合体を重合する際にこれらの官能基を有するコモノマーを共重合
- 10 させる方法が一般に用いられる。

- 例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、メサコン酸、シトラコン酸、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸モノアルキルエステル、メサコン酸モノアルキルエステル、シトラコン酸モノアルキルエステル、フマル酸モノアルキルエステル、マレイン酸モノアルキルエステル、アクリル酸-2-ヒドロキシエチル、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル、アクリルアミド、メタクリルアミド、 ϵ -ブチルアミノエチルアクリレート、 ϵ -ブチルアミノエチルメタクリレート等が挙げられる。
- 15

- これらのコモノマーのうちの1種を上記主モノマーと共重合させてもよいし、又2種以上を共重合させてもよい。上記の架橋剤と反応し得る官能基を有する
- 20 コモノマーの使用量（共重合量）は、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の原料となる全モノマーの総量中に1～40重量%の範囲内で含まれていることが好ましい。かかる組成のモノマー混合物を用いることにより、ほぼ同組成のコモノマー単位を含むポリマーを得られる。

- 本発明においては、上記アクリル酸アルキルエステル系共重合体を構成する
- 25 主モノマー及び架橋剤と反応し得る官能基を有するコモノマーの他に、界面活性剤としての性質を有する特定のコモノマー（以下、重合性界面活性剤と称する）を共重合してもよい。重合性界面活性剤は、主モノマー及びコモノマーと

共重合する性質を有すると共に乳化重合する場合には乳化剤としての作用を有する。重合性界面活性剤を用いて乳化重合した粘着剤ポリマーを用いた場合には、通常、界面活性剤によるウェハ表面に対する汚染が生じない。また、粘着剤層に起因する僅かな汚染が生じた場合においても、ウェハ表面を水洗することにより容易に除去することが可能となる。

このような重合性界面活性剤の例としては、例えば、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルのベンゼン環に重合性の1-プロペニル基を導入したもの〔第一工業製薬（株）製；商品名：アクアロンRN-10、同RN-20、同RN-30、同RN-50等〕、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルの硫酸エステルアンモニウム塩のベンゼン環に重合性の1-プロペニル基を導入したもの〔第一工業製薬（株）製；商品名：アクアロンHS-10、同HS-20等〕、及び分子内に重合性二重結合を持つ、スルホコハク酸ジエステル系のもの〔花王（株）製；商品名：ラテムルS-120A、同S-180A等〕等が挙げられる。

さらに必要に応じて、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、イソシアネートエチルアクリレート、イソシアネートエチルメタクリレート、2-（1-アジリジニル）エチルアクリレート、2-（1-アジリジニル）エチルメタクリレート等の自己架橋性の官能基を持ったモノマー、酢酸ビニル、アクリロニトリル、スチレン等の重合性二重結合を持ったモノマー、ジビニルベンゼン、アクリル酸ビニル、メタクリル酸ビニル、アクリル酸アリル、メタクリル酸アリル、その他、代表的市販品としては、例えば、両末端がジアクリレートまたはジメタクリレートで主鎖の構造がプロピレングリコール型〔日本油脂（株）製、商品名：PDP-200、同PDP-400、同ADP-200、同ADP-400〕、テトラメチレングリコール型〔日本油脂（株）製、商品名：ADT-250、同ADT-850〕及びこれらの混合型〔日本油脂（株）製、商品名：ADET-1800、同ADPT-4000〕等が挙げられる多官能性のモノマー等を共重合してもよい。このような自己架橋性を持ったモノマー、

重合性二重結合を持ったモノマー、多官能性のモノマーを共重合する場合には、その使用量は、全モノマー中に0.1～30重量%含むことが好ましい。更に好ましくは0.1～5重量%である。

- 5 アクリル酸アルキルエステル系共重合体を重合する際の重合反応機構としては、ラジカル重合、アニオン重合、カチオン重合等が挙げられる。粘着剤の製造コスト、モノマーの官能基の影響及び半導体ウェハ表面へのイオンの影響、等を考慮すれば、ラジカル重合によって重合することが好ましい。ラジカル重合反応によって重合する際、ラジカル重合開始剤として、ベンゾイルパーオキサイド、アセチルパーオキサイド、イソブチリルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイド、ジターシャールブチルパーオキサイド、ジターシャールアミルパーオキサイド等の有機過酸化物、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム等の無機過酸化物、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル、2, 2'-アゾビス-2-メチルブチロニトリル、4, 4'-アゾビス-4-シアノバレリックアシッド等のアゾ化合物、等が挙げられる。
- 10 また、アクリル酸アルキルエステル系共重合体をラジカル重合反応によって重合する場合に、粘着剤ポリマーの分子量を調整する等の目的で、必要に応じて連鎖移動剤を添加してよい。連鎖移動剤としては、慣用の連鎖移動剤、例えば、ターシャールドデシルメルカプタン、ノルマルードデシルメルカプタン等のメルカプタン類等が例示できる。連鎖移動剤の使用量は、モノマーの総量1
- 20 00重量部に対して、0.001～0.5重量部程度である。

アクリル酸アルキルエステル系共重合体の重合法としては、乳化重合法、懸濁重合法、溶液重合法等の公知の重合法の中から適宜選択して用いることができる。特に、粘着剤層のウェハ表面に対する汚染防止を考慮すれば、高分子量の共重合体を得られる乳化重合法を採用することが好ましい。

- 25 アクリル酸アルキルエステル系共重合体を乳化重合法により重合する場合には、前述のラジカル重合開始剤の中で、水溶性の過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム等の無機過酸化物、同じく水溶性の4, 4'-ア

ゾビスー4-シアノバレリックアシッド等の分子内にカルボキシル基を持ったアゾ化合物が好ましい。半導体ウェハ表面へのイオンの影響を考慮すれば、過硫酸アンモニウム、4, 4'-アゾビスー4-シアノバレリックアシッド等の分子内にカルボキシル基を持ったアゾ化合物がさらに好ましい。4, 4'-アゾビスー4-シアノバレリックアシッド等の分子内にカルボキシル基を持ったアゾ化合物が特に好ましい。

上記2種のアクリル酸アルキルエステル系共重合体(A)及び(B)は共に、以上のようにして重合することができるが、引き続き、これらの共重合体の動的粘弾性の $\tan \delta$ (以下、単に $\tan \delta$ という)が最高となる温度(T_a)及び(T_b)の制御方法について説明する。 $\tan \delta$ が最高となる温度(T_a)及び(T_b)は、(イ)アクリル酸アルキルエステル系共重合体を構成する主モノマーの種類及び使用量、(ロ)架橋剤と反応し得る官能基を有するコモノマーの種類及び使用量によって左右される。

まず、(イ)アクリル酸アルキルエステル系共重合体を構成する主モノマーの種類及び使用量については、主モノマーとしてアクリル酸アルキルエステルを用いる場合には、主モノマーとして、アルキル基の炭素数が3~8であれば、アルキル基の炭素数が多くなればなるほど、 $\tan \delta$ が最高となる温度が低くなる傾向があり、アルキル基の炭素数が9以上であれば、アルキル基の炭素数が多くなればなるほど、 $\tan \delta$ が最高となる温度が高くなる傾向がある。また、主モノマーとしてメタクリル酸エステル類を用いると、 $\tan \delta$ が最高となる温度が高くなる傾向がある。いずれの場合においても、これらの主モノマーの使用量が多くなればなるほど、 $\tan \delta$ が最高となる温度に対して、より大きな影響を及ぼす。

従って、通常、 $\tan \delta$ が最高となる温度(T_a)が $-50 \sim 5^\circ\text{C}$ と比較的低い範囲にあるアクリル酸アルキルエステル系共重合体(A)を得るためには、アクリル酸n-ブチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル、アクリル酸オクチルのような、アルキル基の炭素数が4~8のアクリル酸アルキルエステルを多

く用いることが好ましい。また、 $\tan \delta$ が最高となる温度 (T_b) が 5°C を超える温度 $\sim 50^\circ\text{C}$ と、比較的高い範囲にあるアクリル酸アルキルエステル系共重合体 (B) を得るためには、主としてアクリル酸メチル、アクリル酸エチルのような、アルキル基の炭素数が 2 \sim 3 のアクリル酸アルキルエステルや、
5 メタクリル酸アルキルエステル類を多く用いることが好ましい。

(ロ) 架橋剤と反応し得る官能基を有するモノマーの種類及び使用量 (共重合量) については、通常、モノマーとして用いられるものの中では、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸のようなカルボキシル基を有するもの、アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチロールアクリルアミドの
10 ようなアミド基を有するもの、及び、メタクリル酸グリシジル、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチルのようなメタクリル酸エステル類を用いる場合には、一般に $\tan \delta$ が最高となる温度を高温側へシフトさせる傾向があり、使用量 (共重合量) が多いほどその傾向が大きくなる。

従って、通常、 $\tan \delta$ が最高となる温度 (T_a) が $-50 \sim 5^\circ\text{C}$ と比較的低い範囲にあるアクリル酸アルキルエステル系共重合体 (A) を得るためには、
15 $\tan \delta$ が最高となる温度を高温側へシフトさせる傾向があるモノマーの添加量を上記範囲内において比較的少なくすることが好ましい。また、 $\tan \delta$ が最高となる温度 (T_b) が 5°C を超える温度 $\sim 50^\circ\text{C}$ と、比較的高い範囲にあるアクリル酸アルキルエステル系共重合体 (B) を得るためには、モノマーの添加量を上記範囲内において比較的多くすることが好ましい。
20

本発明に用いる 1 分子中に 2 個以上の架橋反応性官能基を有する架橋剤 (C) としては、ソルビトールポリグリシジルエーテル、ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールポリグリシジルエーテル、ジグリセロールポリグリシジルエーテル、グリセロールポリグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、レソルシンジグリシジルエーテル等
25 のエポキシ系架橋剤、トリメチロールプロパン-トリ- α -ジリジニルプロピオネート、テトラメチロールメタン-トリ- α -ジリジニルプロピオネー

ト、N，N'-ジフェニルメタン-4，4'-ビス（1-アジリジンカルボキシ
アミド）、N，N'-ヘキサメチレン-1，6-ビス（1-アジリジンカルボキ
シアミド）、N，N'-トルエン-2，4-ビス（1-アジリジンカルボキシ
アミド）、トリメチロールプロパン-トリ- α -（2-メチルアジリジン）プロ
5 ピオネート等のアジリジン系架橋剤、テトラメチレンジイソシアネート、ヘキ
サメチレンジイソシアネート、トリメチロールプロパンのトルエンジイソシア
ネート3付加物、ポリイソシアネート等のイソシアネート系架橋剤等が挙げら
れる。これらの架橋剤は単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。

また、粘着剤が、水溶液、水を媒体とするエマルション等の水系粘着剤であ
10 る場合には、イソシアネート系架橋剤は水との副反応による失活速度が速いた
め、粘着剤ポリマーとの架橋反応が十分に進行しない場合がある。従って、こ
の場合には上記の架橋剤の中でアジリジン系もしくはエポキシ系の架橋剤を用
いることが好ましい。

本発明における1分子中に2個以上の架橋反応性官能基を有する架橋剤(C)
15 の含有量は、前記した2種のアクリル酸アルキルエステル系共重合体(A)と
(B)の和100重量部に対し、0.1～10重量部である。架橋剤の含有量
が少ないと、粘着剤層の凝集力が不十分となり、ウェハ表面に汚染を生じるこ
とがある。多過ぎると、粘着剤層とウェハ表面との密着力が弱くなり、ウェハ
表面の凹部に対する粘着剤層の密着性が不足し、ウェハの裏面研削加工中に水
20 や研削屑が浸入し、ウェハを破損したり、研削屑によるウェハ表面の汚染が生
じることがある。

本発明における粘着剤層を構成する粘着剤には、前記の2種のアクリル酸ア
ルキルエステル系共重合体(A)及び(B)、1分子中に2個以上の架橋反応
性官能基を有する架橋剤(C)の他に、粘着特性を調整するために、ロジン系、
25 テルペン樹脂系等のタッキファイヤー、各種界面活性剤等を適宜含有してもよ
い。又、粘着剤ポリマーがエマルション液である場合は、ジエチレングリコー
ルモノブチルエーテル等の増膜助剤を本発明の目的に影響しない程度に適宜含

有してよい。

本発明の半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムの粘着剤層の厚みは、ウェハ表面の凹部に対する密着性、粘着力等に影響を及ぼす。粘着剤層の厚みが薄くなると、ウェハ表面の凹部に対する密着性が不足し、研削水が凹部を通じて浸入し、ウェハ表面を汚染することがある。厚みが厚くなると、ウェハ表面の凹部に対する密着性が向上する反面、粘着力が高くなり、剥離の際の作業性を低下させることがある。かかる観点から、粘着剤層の厚みは5～50 μm であることが好ましい。さらに好ましくは10～40 μm である。

本発明において、基材フィルムの片表面に粘着剤層を形成する際には、上記粘着剤を溶液又はエマルジョン液（以下、これらを総称して粘着剤塗布液と称する）として、ロールコーター、コンマコーター、ダイコーター、メイヤーバーコーター、リバースロールコーター、グラビアコーター等の公知の方法に従って順次塗布、乾燥して粘着剤層を形成する方法を用いることができる。この際、塗布した粘着剤層を環境に起因する汚染等から保護するために、塗布した粘着剤層の表面に剥離フィルムを貼着することが好ましい。あるいは、剥離フィルムの片表面に、上記した公知の方法に従って粘着剤塗布液を塗布、乾燥して粘着剤層を形成した後、ドライラミネート法等の慣用の方法を用いて粘着剤層を25℃における貯蔵弾性率が上記範囲にある基材フィルムに転写させる方法（以下、転写法という）をとってもよい。

粘着剤塗布液を乾燥する際の乾燥条件には特に制限はないが、一般的には、80～300℃の温度範囲において、10秒～10分間乾燥することが好ましい。さらに好ましくは、80～200℃の温度範囲において15秒～8分間乾燥する。本発明においては、架橋剤と、アクリル酸アルキルエステル系共重合体との間の架橋反応を十分に促進させるために、粘着剤塗布液の乾燥が終了した後、半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを40～80℃において5～300時間程度加熱してもよい。

本発明に係わる半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムの粘着力は、ウェハ裏

面の研削加工時等におけるウェハの保護性（研削水、研削屑等の浸入防止）、及びウェハから剥離する際の剥離作業性を考慮すれば、J I S Z 0 2 3 7に規定される方法に準拠して、被着体としてS U S 3 0 4 - B A板を用い、剥離速度3 0 0 mm / m i n.、剥離角度1 8 0 度の条件下で測定した粘着力が、

5 1 ~ 1 5 N / 2 5 mmの範囲にあることが好ましい。粘着力が低いと、ウェハ裏面の研削加工中に研削水等が浸入してウェハを破損したり、ウェハ表面に研削屑等に起因する汚染を生じたりすることがある。粘着力が高くなると、ウェハから剥離する際の剥離作業性が悪化し、時には剥離の際にウェハを破損することがある。より好ましくは1 . 5 ~ 1 2 N / 2 5 mmである。

10 次に、本発明における半導体ウェハの保護方法について説明する。本発明の半導体ウェハの保護方法は、半導体ウェハの裏面に対して研削加工を行う際の半導体ウェハの保護方法であって、その際に上記の半導体ウェハ保護用粘着フィルムを用い、それを半導体ウェハの表面に貼着して保護することに特徴がある。

15 その詳細は、まず、半導体ウェハ表面保護用粘着フィルム（以下、粘着フィルムという）の粘着剤層から剥離フィルムを剥離して粘着剤層の表面を露出させ、粘着フィルムをその粘着剤層を介して半導体ウェハの表面に貼着する。次いで、研削機のチャックテーブル等に粘着フィルムの基材フィルム層を介して半導体ウェハを固定し、半導体ウェハの裏面を研削する。研削が終了した後、

20 粘着フィルムは剥離される。ウェハ裏面の研削が完了した後、粘着フィルムを剥離する前にウェハ裏面に対して、ケミカルエッチング、ポリッシング等の薬液処理を施すこともある。また、必要に応じて、粘着フィルムを剥離した後に、半導体ウェハ表面に対して、水洗、プラズマ洗浄等の洗浄処理が施される。

この様な一連の工程における半導体ウェハ裏面の研削加工、薬液処理等の操作において、半導体ウェハは、裏面研削前の厚みが、通常、5 0 0 ~ 1 0 0 0 μ mであるのに対して、半導体チップの種類等に応じ、通常、2 0 0 ~ 6 0 0 μ m程度の厚みまで、時には、2 0 μ m程度の厚みまで研削により薄化される。

ウェハの厚みが200 μ m以下になるまで薄くする場合には、機械的研削によりウェハの裏面に生じる破碎層を除去してウェハの強度を向上させるために、裏面を薬液処理する工程が裏面研削工程に引き続いて実施される場合もある。

研削する前の半導体ウェハの厚みは、半導体ウェハの口径、種類等により適宜

- 5 決められ、研削後の厚みは、得られるチップのサイズ、回路の種類、等により適宜決められる。

粘着フィルムを半導体ウェハに貼着する操作は、人手により行われる場合もあるが、一般には、ロール状に巻かれた粘着フィルムを取り付けた自動貼り機と称される装置を用いて行われる。この様な自動貼り機として、例えば、タ

- 10 カトリ（株）製、形式：ATM-1000B、同ATM-1100、帝国精機（株）製、形式：STLシリーズ、日東精機（株）製、形式：DR-8500II等が挙げられる。

通常、半導体ウェハ表面に粘着フィルムを貼着する際の温度は、25℃前後の室温において実施される。しかし、ウェハを昇温する機能が備わっている自動貼り機を用いて、半導体ウェハ表面に粘着フィルムを貼着する場合には、粘

15 着フィルムを貼着する前にウェハを所定の温度（通常、40～90℃程度）まで昇温する方法が用いられる。

半導体ウェハ裏面の研削加工の方式には特に制限はなく、スルーフィード方式、インフィード方式等の公知の研削方式が採用される。研削の際には、半導

20 体ウェハと砥石に水をかけて冷却しながら行うことが好ましい。ウェハ裏面を研削加工する研削機としては、例えば、（株）ディスコ製、形式：DFG-860、（株）岡本工作機械製作所製、形式：SVG-502MKII8、（株）東京精密製、形式：ポリッシュグラインダPG200等が挙げられる。

半導体ウェハ裏面の研削加工、薬液処理等が終了した後、粘着フィルムはウェハ表面から剥離される。粘着フィルムをウェハ表面から剥離する操作は、人

25 手により行われる場合もあるが、一般には、自動剥がし機と称される装置を用いて行われる。この様な、自動剥がし機としては、タカトリ（株）製、形式：

ATRM-2000B、同ATRM-2100、帝国精機（株）製、形式：STPシリーズ、日東精機（株）製、形式：HR-8500II等がある。また、前記の自動剥がし機により半導体ウェハ表面から半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを剥離する際に用いられる剥がしテープと呼ばれる粘着テープとしては、例えば、住友スリーエム（株）製、ハイランド印フィラメントテープNo. 897等を用いることができる。

半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを半導体ウェハ表面から剥離する際の温度は、通常、25℃前後の室温において行われるが、前記した自動剥がし機にウェハを昇温する機能が備わっている場合には、ウェハを所定の温度（通常、40～90℃程度）まで昇温した状態で粘着フィルムを剥離してもよい。

粘着フィルムを剥離した後のウェハ表面は、必要に応じて洗浄される。洗浄方法としては、水洗浄、溶剤洗浄等の湿式洗浄、プラズマ洗浄等の乾式洗浄等が挙げられる。湿式洗浄の場合、超音波洗浄を併用してもよい。これらの洗浄方法は、ウェハ表面の汚染状況により適宜選択される。

本発明に係わる半導体ウェハの保護方法が適用できる半導体ウェハとして、シリコンウェハに限らず、ゲルマニウム、ガリウムヒ素、ガリウムリン、ガリウムヒ素アルミニウムなどのウェハが挙げられる。

（実施例）

以下、実施例を示して本発明についてさらに詳細に説明する。以下に示す全ての実施例及び比較例において、米国連邦規格209bに規定されるクラス1、000以下のクリーン度に維持された環境において、粘着剤塗布液の調製、塗布、及び半導体シリコンウェハの裏面研削を実施した。本発明はこれら実施例に限定されるものではない。尚、実施例に示した各種特性値の測定方法、実用評価の方法は、下記に示す方法にて行った。

1. 粘着力測定（N/25mm）

下記に規定した条件以外は、全てJIS Z0237-1991に規定される方法に準じて測定する。23℃の雰囲気下において、実施例または比較例で

得られた粘着フィルムをその粘着剤層を介して、5 cm×20 cmのSUS 304-B A板（JIS G 4305-1991規定）の表面に貼着し、60分間放置する。放置後、試料の一端を挟持し、剥離角度180度、剥離速度300 mm/min. でSUS 304-B A板の表面から試料を剥離し、剥離する際の応力を測定し、N/25 mmに換算する。

2. 基材フィルムの貯蔵弾性率（E'）（Pa）

半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムに用いる基材フィルムを、機械方向30 mm、機械方向と直交する方向10 mmの短冊状にカットし、動的粘弾性測定装置〔レオメトリックス社製、形式；RSA-II、フィルム引っ張り試験用アタッチメントを使用〕を用いて、測定周波数1 Hzにて、10～100℃の温度範囲でフィルムの機械方向について貯蔵弾性率（E'）を測定する。具体的には、試料を上記アタッチメントを介して動的粘弾性測定装置にセットし、10℃から100℃まで3℃/分の昇温速度で昇温しながら貯蔵弾性率を測定する。測定終了後、得られた10～100℃における貯蔵弾性率-温度曲線の中から、25℃における貯蔵弾性率（E'）の値（Pa）を、本発明における基材フィルムの貯蔵弾性率（E'）として採用する。

3. 重合体の動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度（℃）

実施例、及び比較例における各粘着剤層を作製するときの塗工条件（乾燥温度、乾燥時間等）と同条件において、片表面にシリコーン処理が施されたPETフィルム〔帝人デュポンフィルム（株）製、商品名：ピューレックス〕の離型処理面側に調製例に示した各々の重合体のエマルション液を、塗布、乾燥し、乾燥後の厚みが30 μ mの重合体層を形成する。得られた重合体層同士を順次重ね合わせ、厚み約1 mm程度の重合体のフィルム状サンプルを得る。このフィルム状サンプルから、直径約8 mm、厚み約1 mm程度の円盤型形状の粘着剤層を形成して試料とする。得られた試料を、動的粘弾性測定装置〔レオメトリックス社製、形式；RMS-800、直径8 mmの平行プレート（平行円盤）型アタッチメントを使用〕を用いて、周波数1 rad/sec. におい

て、 $-70\sim 70^{\circ}\text{C}$ の温度範囲で貯蔵弾性率を測定する。具体的には、サンプルを 25°C にて、上記平行プレート型アタッチメントを介して動的粘弾性測定装置にセットし、 25°C から -50°C までの温度領域では $3^{\circ}\text{C}/\text{分}$ の降温速度で降温しながら、 25°C から 70°C までの温度範囲では $3^{\circ}\text{C}/\text{分}$ の昇温速度で昇温しながら、動的粘弾性の $\tan \delta$ を測定する。測定終了後、得られた $-70^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ における $\tan \delta$ -温度曲線から、 $\tan \delta$ が最大となる温度を読み取る。

4. 実用評価

<評価用半導体ウェハ>

- 10 表面に半導体集積回路が形成された半導体シリコンウェハ〔直径： 200 mm 、厚み： $725\text{ }\mu\text{m}$ 、溝状に窪んだダイシングストリート（溝の幅： $40\text{ }\mu\text{m}$ 、溝の深さ： $50\text{ }\mu\text{m}$ ）が縦横それぞれ 10 mm 間隔で格子状に設けられ、ウェハの外周部まで到達している〕を用いる。

<評価方法>

- 15 上記半導体シリコンウェハの表面に、実施例又は比較例で得られた半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムをその粘着剤層を介して貼着し、研削装置〔（株）ディスコ製、形式；DFG860〕を用いて、水をかけて冷却しながら上記シリコンウェハの裏面を研削加工して、研削後のウェハの厚みを $150\text{ }\mu\text{m}$ とする。各粘着フィルム毎に、10枚の半導体シリコンウェハについて研削加工を行う。研削加工が終了した後、各半導体シリコンウェハについて、研削加工後のウェハ裏面を観察し、割れやクラックの有無を観察する。

- 25 次いで、割れやクラックが発生しなかったシリコンウェハの表面から、表面保護テープ剥がし機〔日東精機（株）製、形式：HR-8500II；使用剥がしテープ：ハイランド印フィラメントテープNo. 897〔住友スリーエム（株）製〕、チャックテーブル温度： 50°C 〕を用いて該粘着フィルムを剥離する。粘着フィルムを剥離した後のシリコンウェハの表面を、光学顕微鏡〔（株）ニコン製：OPTIPHOT2〕を用いて $50\sim 1000$ 倍の範囲に拡大して、

シリコンウェハ表面の全てのチップに対して、研削水の浸入による汚染、及び、糊残りによる汚染の有無を観察する。視認される汚染が1点以上発見された場合には、そのチップを“汚染チップ”として計数し、研削水の浸入による汚染、糊残りによる汚染各々について、下記数式に従って汚染発生率 C_r を算出する。

5 $C_r = (C_2 / C_1) \times 100$

ここで、 C_r ：汚染発生率（％）、 C_1 ：観察したチップ数、 C_2 ：汚染チップ数である。

また、表面保護テープ剥がし機を用いて粘着フィルムを剥離する際に剥離性を観察し、剥がし機での一連の自動剥離動作中に何らエラーが発生することなく剥離できたものを合格とする。一方、表面保護用粘着フィルムが剥離されずにウェハ表面上に残ったままであったり、表面保護用粘着フィルムが部分的に引き伸ばされて破れてしまったり、剥離動作中にウェハがチャックテーブルから外れて破損してしまったりするなど、自動剥がし機で剥離トラブルが発生して作業性を悪化させた場合には、剥離不良と判定する。

15 <基材フィルムの調製>

基材フィルムの調製例 1

厚み $50\mu\text{m}$ のポリエチレンテレフタレートフィルム（以下、PETという）[帝人デュポンフィルム（株）製、商品名：テترون]の片表面（粘着剤層を形成する側の表面）にコロナ放電処理を施した。このPETフィルムの貯蔵弾性率 E' は $5.0 \times 10^9 \text{Pa}$ であった。

基材フィルムの調製例 2

厚み $75\mu\text{m}$ のポリエチレンナフタレートフィルム（以下、PENという）[帝人デュポンフィルム（株）製、商品名：テオネックス]の片表面（粘着剤層を形成する側の面）にコロナ放電処理を施した。このPENフィルムの貯蔵弾性率 E' は $6.1 \times 10^9 \text{Pa}$ であった。

25 基材フィルムの調製例 3

ショアーD型硬度が35のエチレン-酢酸ビニル共重合体樹脂（以下、EV

Aという) (三井・デュポンポリケミカル(株)製、商品名:エバフレックスP-1905(EV460)、酢酸ビニル単位含有量:19重量%)をT-ダイ押出機を用いて、厚み70 μ mのフィルムとして押出成形しながら、予め用意しておいた厚み50 μ mのPETフィルム[帝人デュポンフィルム(株)製、商品名:テトロン]のコロナ放電処理が施された面と圧着積層し、総厚み120 μ mのEVA/PET積層フィルムを得た。次いで、得られた積層フィルムのPETフィルム側の表面(粘着剤層を形成する側の面)にコロナ放電処理を施した。なお、ここで用いたPETフィルムの貯蔵弾性率 E' は 5.0×10^9 Paであった。

10 基材フィルムの調製例4

ショアーD型硬度が35のEVA樹脂(三井・デュポンポリケミカル(株)製、銘柄:エバフレックスP-1905(EV460)、酢酸ビニル単位含有量:19重量%)をT-ダイ押出機を用いて、厚み100 μ mのフィルムとして押出成形しながら、予め用意しておいた厚み15 μ mのPETフィルム[帝人デュポンフィルム(株)製、商品名:テトロン]のコロナ放電処理が施された面と圧着積層し、総厚み115 μ mのEVA/PET積層フィルムを得た。次いで、得られた積層フィルムのPETフィルム側の表面(粘着剤層を形成する側の面)にコロナ放電処理を施した。なお、ここで用いたPETフィルムの貯蔵弾性率 E' は 5.0×10^9 Paであった。

20 <アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製>

アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例1

重合反応機に脱イオン水135重量部、重合開始剤として過硫酸アンモニウムを0.5重量部、アクリル酸ブチル73.25重量部、メタクリル酸メチル11重量部、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル9重量部、メタクリル酸2重量部、アクリルアミド1重量部、自己架橋性(粒子内架橋性)のコモノマーとしてメタクリル酸グリシジル3重量部、界面活性剤としてポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(エチレンオキサイド20モル)のベンゼン環に重

合性の 1-プロペニル基を付加させた化合物〔第一工業製薬（株）製；商品名：アクアロンRN-20〕2重量部を添加し、攪拌下で70℃において9時間乳化重合を実施し、得られた水エマルション液を14重量%アンモニア水で中和し、アクリル酸アルキルエステル系共重合樹脂を固形分40重量%含有するエマルション液（粘着剤主剤）を得た。このアクリル酸アルキルエステル系共重合樹脂の動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度は-10℃であった。

アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 2

重合反応機に脱イオン水135重量部、重合開始剤として4, 4'-アゾビス-4-シアノバレリクアシッド〔大塚化学（株）製、商品名：ACVA〕を0.5重量部、アクリル酸ブチル57.25重量部、メタクリル酸メチル30重量部、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル9重量部、メタクリル酸2重量部、アクリルアミド1重量部、水溶性コモノマーとしてポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル（エチレンオキサイドの付加モル数の平均値；約20）の硫酸エステルのアンモニウム塩のベンゼン環に重合性の1-プロペニル基を導入したもの〔第一工業製薬（株）製；商品名：アクアロンHS-20〕0.75重量部を添加し、攪拌下で70℃において9時間乳化重合を実施し、得られた水エマルション液を14重量%アンモニア水で中和し、アクリル酸アルキルエステル系共重合樹脂を固形分40重量%含有するエマルション液（粘着剤主剤）を得た。このアクリル酸アルキルエステル系共重合樹脂の動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度は、12℃であった。

アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 3

重合反応機に脱イオン水135重量部、重合開始剤として過硫酸アンモニウムを0.5重量部、アクリル酸2-エチルヘキシル91重量部、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル3重量部、メタクリル酸2重量部、アクリルアミド1重量部、ノルマルドデシルメルカプタン0.1重量部、自己架橋性（粒子内架橋性）のコモノマーとしてメタクリル酸グリシジル3重量部、界面活性剤としてポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル（エチレンオキサイド20モ

ル) のベンゼン環にアリル基を付加させた化合物ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル (エチレンオキサイド 20 モル) のベンゼン環に重合性の 1-プロペニル基を付加させた化合物〔第一工業製薬 (株) 製; 商品名: アクアロン RN-20〕 2 重量部を添加し、攪拌下で 70℃において 9 時間乳化重合を実施し、得られた水エマルション液を 14 重量%アンモニア水で中和し、アクリル酸アルキルエステル系共重合樹脂を固形分 40 重量%含有するエマルション液 (粘着剤主剤) を得た。このアクリル酸アルキルエステル系共重合樹脂の動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度は -39℃であった。

アクリル酸アルキルエステル系共重合体の比較調製例 1

10 重合反応機に脱イオン水 135 重量部、重合開始剤として過硫酸アンモニウムを 0.5 重量部、アクリル酸エチル 42 重量部、メタクリル酸メチル 30 重量部、アクリル酸ブチル 16 重量部、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル 9 重量部、メタクリル酸 2 重量部、アクリルアミド 1 重量部、界面活性剤としてポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル (エチレンオキサイド 20 モル) のベンゼン環に重合性の 1-プロペニル基を付加させた化合物〔第一工業製薬 (株) 製; 商品名: アクアロン RN-20〕 2 重量部を添加し、攪拌下で 70℃において 9 時間乳化重合を実施し、得られた水エマルション液を 14 重量%アンモニア水で中和し、アクリル酸アルキルエステル系共重合樹脂を固形分 40 重量%含有するエマルション液 (粘着剤主剤) を得た。このアクリル酸アルキルエステル系共重合樹脂の動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度は 58℃であった。

実施例 1

25 アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 1 で調製したエマルション液 100 重量部に、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 2 で調製したエマルション液 50 重量部を加え、次いで、エポキシ系架橋剤〔ナガセ化成工業 (株) 製、商品名: デナコール EX-614〕 1.2 重量部、及びジエチレングリコールモノブチルエーテル 5 重量部を添加して、粘着剤塗布液を得

た。厚み $50\ \mu\text{m}$ のポリプロピレンフィルム（剥離フィルム）の片表面に、ロールコーターを用いてこの粘着剤塗布液を塗布し、 120°C で3分間乾燥して、厚み $15\ \mu\text{m}$ の粘着剤層を得た。これに、基材フィルムの調製例1で調製した基材フィルムのコロナ放電処理が施された側の面を、ドライラミネーターにより貼り合せて押圧して粘着剤層を転写させた。転写後、 60°C において48時間加熱した後、室温まで冷却することにより、半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は $7.8\ \text{N}/25\ \text{mm}$ であった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、研削水の浸入による汚染や、糊残りによる汚染は発見されなかった。結果を表1に示す。

実施例 2

基材フィルムとして基材フィルムの調製例2で調製したフィルムを用い、実施例1の粘着剤塗布液の調製において、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例2で調製したエマルジョン液の添加量を80重量部とし、架橋剤の添加量を 0.36 重量部とし、粘着剤層の厚みを $20\ \mu\text{m}$ とした以外は全て、実施例1と同様にして半導体ウェハ保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は $10.1\ \text{N}/25\ \text{mm}$ であった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、研削水の浸入による汚染や、糊残りによる汚染は発見されなかった。結果を表1に示す。

実施例 3

基材フィルムとして基材フィルムの調製例3で調製したフィルムを用い、実施例1の粘着剤塗布液の調製において、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例2で調製したエマルジョン液の添加量を20重量部とし、架橋剤の添加量を 2.4 重量部とし、粘着剤層の厚みを $35\ \mu\text{m}$ とした以外は全て、実

実施例 1 と同様にして半導体ウェハ保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は $4.9 \text{ N} / 25 \text{ mm}$ であった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、研削水の浸入による汚染や、糊残りによる汚染は発見されなかった。結果を表 1 に示す。

実施例 4

実施例 1 の粘着剤塗布液の調製において、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 1 で調製したエマルション液の代わりに、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 3 で調製したエマルション液を用い、添加量を 50 重量部とした以外は全て、実施例 1 と同様にして半導体ウェハ保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は $5.5 \text{ N} / 25 \text{ mm}$ であった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、研削水の浸入による汚染や、糊残りによる汚染は発見されなかった。結果を表 1 に示す。

実施例 5

基材フィルムとして、基材フィルムの調製例 4 で調製したフィルムを用いた以外は全て、実施例 1 と同様にして半導体ウェハ保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は $3.6 \text{ N} / 25 \text{ mm}$ であった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、研削水の浸入による汚染や、糊残りによる汚染は発見されなかった。結果を表 1 に示す。

比較例 1

実施例 1 の粘着剤塗布液の調製において、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 2 で調製したエマルション液の添加量を 5 重量部とし、架橋剤の添加量を 0.84 重量部とした以外は全て、実施例 1 と同様にして半導体ウ

エハ表面保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は5.4 N/25 mmであった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、糊残りによる汚染は発見されなかったが、全観察チップ数に対して8%のチップに、研削水の浸入に起因する汚染が観察された。結果を表2に示す。

比較例 2

実施例1の粘着剤塗布液の調製において、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例2で調製したエマルション液の添加量を120重量部とし、架橋剤の添加量を1.76重量部とした以外は全て、実施例1と同様にして半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は3.3 N/25 mmであった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後、10枚中3枚のウェハに割れが発見された。残りの7枚のウェハについて、粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、糊残りによる汚染は発見されなかったが、全観察チップ数に対して35%のチップに、研削水の浸入に起因する汚染が観察された。結果を表2に示す。

比較例 3

粘着剤層の厚みを70 μ mとした以外は全て、実施例1と同様にして半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は19.1 N/25 mmであった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。しかしながら、剥離機での剥離の際に10枚のウェハ全てについて、剥離中にウェハが剥離機の真空チャックテーブルから外れて剥離動作がストップするという剥離不良が起こり、粘着フィルムを剥離することができなかった。結果を表2に示す。

比較例 4

架橋剤の添加量を7.5重量部とした以外は全て、実施例1と同様にして半

導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は3.5 N/25 mmであった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、糊残りによる汚染は発見されなかったが、全観察チップ数に対して38%のチップに、研削水の浸入に起因する汚染が観察された。結果を表2に示す。

比較例 5

架橋剤の添加量を0.03重量部とした以外は全て、実施例1と同様にして半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は4.9 N/25 mmであった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。粘着フィルム剥離後のウェハ表面に、研削水の浸入による汚染は存在しなかったが、全観察チップ数に対して2.6%のチップに、糊残りによる汚染が発見された。結果を表2に示す。

比較例 6

実施例1の粘着剤塗布液の調製において、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例2で調製したアクリル酸アルキルエステル系共重合体の代わりに、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の比較調製例1で調整したアクリル酸アルキルエステル系共重合体を用い、その添加量を20重量部とし、架橋剤の添加量を0.24重量部とし、粘着剤層の厚みを35 μ mにした以外は全て、実施例1と同様にして半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は2.8 N/25 mmであった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後、10枚中2枚のウェハに割れが発見された。残りの8枚のウェハについて、粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、糊残りによる汚染は発見されなかったが、全観察チップ数に対して32%のチップに、研削水の浸入に起因する汚染が観察された。結果を表3に示す。

比較例 7

実施例 1 の粘着剤塗布液の調製において、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 2 で調製したエマルション液を添加せず、架橋剤の添加量を 0 .

- 8 0 重量部とした以外は全て、実施例 1 と同様にして半導体ウェハ表面保護用
5 粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は 4 . 7 N / 2 5 mm であった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を行った。研削加工後のウェハ裏面に、割れやクラックは存在しなかった。粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、糊残りによる汚染は発見されなかったが、全観察チップ数に対して 1 0 % のチップに、研削水の浸入に起因する汚染が観察された。
- 10 結果を表 3 に示す。

比較例 8

実施例 1 の粘着剤塗布液の調製において、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 1 で調製したエマルション液は使用せず、アクリル酸アルキルエステル系共重合体の調製例 2 で調製したエマルション液 1 0 0 重量部に、エ
15 ポキシ系架橋剤〔ナガセ化成工業（株）製、商品名：デナコール EX - 6 1 4 〕 0 . 8 0 重量部、及びジエチレングリコールモノブチルエーテル 5 重量部を添加して、粘着剤塗布液を得た以外は全て、実施例 1 と同様にして半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを得た。この粘着フィルムの粘着力は 1 . 8 N / 2 5 m m であった。得られた粘着フィルムを用いて、前記の方法に従って実用評価を
20 行った。研削加工後、1 0 枚中 5 枚のウェハに割れが発見された。粘着フィルム剥離後のウェハ表面には、糊残りによる汚染は発見されなかったが、全観察チップ数に対して 3 8 % のチップに、研削水の浸入に起因する汚染が観察された。結果を表 3 に示す。

【表 1】

	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5
基材フィルムの種類	PET	PEN	EVA/PET	PET	EVA/PET
基材フィルム *1 貯蔵弾性率E' (Pa)	5.0×10^9	6.1×10^9	5.0×10^9	5.0×10^9	5.0×10^9
基材フィルム厚み *1 (μm)	50	75	50	50	15
共重合体 (A) の $\tan \delta$ が最高となる温度 (°C)	-10	-10	-10	-39	-10
共重合体 (B) の $\tan \delta$ が最高となる温度 (°C)	12	12	12	12	12
共重合体 (B) の添加量 *2 (重量部)	50	80	20	50	50
架橋剤の添加量 *3 (重量部)	2.0	0.5	5.0	2.0	2.0
粘着剤層厚み (μm)	15	20	35	15	15
粘着力 (N/25mm)	7.8	10.1	4.9	5.5	3.6
研削中のウレタ割れ・クラック (枚)	無し	無し	無し	無し	無し
剥離機での剥離性	合格	合格	合格	合格	合格
研削屑汚侵入による 汚染発生率 Cr (%)	0	0	0	0	0
糊残りによる 汚染発生率 Cr (%)	0	0	0	0	0

【表 2】

	比較例 1	比較例 2	比較例 3	比較例 4	比較例 5	比較例 6	比較例 7	比較例 8
基材フィルムの種類	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
基材フィルム *1 貯蔵弾性率 E' (Pa)	5.0×10^9	5.0×10^9	5.0×10^9	5.0×10^9	5.0×10^9	5.0×10^9	5.0×10^9	5.0×10^9
基材フィルム厚み *1 (μm)	50	50	50	50	50	50	50	50
共重合体 (A) の $\tan \delta$ が最高となる温度 (°C)	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-
共重合体 (B) の $\tan \delta$ が最高となる温度 (°C)	12	12	12	12	12	58	-	12
共重合体 B の添加量 *2 (重量部)	5	120	50	50	50	20	-	共重合体 B のみで 粘着剤層を形成
架橋剤添加量 *3 (重量部)	2.0	2.0	2.0	12.5	0.05	0.5	2.0	2.0
粘着剤層厚み (μm)	15	15	70	15	15	35	15	15
粘着力 (N/25mm)	5.4	3.3	19.1	3.5	4.9	2.8	4.7	1.8
研削中のかけ割れ・クラック (枚)	無し	3枚割れ	無し	無し	無し	2枚 (割れ)	無し	5枚 (割れ)
剥離機での剥離性	合格	合格	10枚 (剥離不良)	合格	合格	合格	合格	合格
層投入による 汚染発生率 Cr (%)	8	35	-	38	0	32	10	38
糊塗りによる 汚染発生率 Cr (%)	0	0	-	0	2.6	0	0	0

＜表 1 ～ 2 の記載の説明＞

* 1 : 粘着剤層が形成された基材フィルムの貯蔵弾性率、及び厚みを示す。

* 2 : アクリル酸アルキルエステル系共重合体 (A) 100 重量部に対するアクリル酸アルキルエステル系共重合体 (B) の添加量を示す。 * 3 : アクリル

5 酸アルキルエステル系共重合体 (A) 及び (B) の合計量 100 重量部に対する架橋剤の添加量を示す。

産業上の利用可能性

本発明に係わる半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを用いることにより、
10 研削水が浸入しやすい半導体ウェハの表面形状や、研削条件のもとでも、半導体ウェハ表面の凹部に対してよく密着して研削水の浸入によるウェハ表面の汚染、破損を防止することができる。また、剥離の際には適度な粘着力で剥離できるためウェハの破損や剥離作業性を悪化させることがなく、剥離後のウェハ表面に糊残りしてウェハを汚染することの無い優れた非汚染性を同時に達成で
15 きる。

請 求 の 範 囲

1. 基材フィルムの片表面に粘着剤層が形成された半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムであって、該粘着剤層が、架橋剤と反応し得る官能基を有し動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度 (T_a) が $-50 \sim 5^\circ\text{C}$ である重合体 (A)
- 5 100重量部、架橋剤と反応し得る官能基を有し動的粘弾性の $\tan \delta$ が最大となる温度 (T_b) が 5°C を超え 50°C 以下である重合体 (B) 10~100重量部、並びに前記 (A) 及び (B) の合計量100重量部に対し1分子中に2個以上の架橋反応性官能基を有する架橋剤 (C) 0.1~10重量部を含み、粘着剤層の厚みが $5 \sim 50 \mu\text{m}$ であることを特徴とする半導体ウェハ表面保護
- 10 用粘着フィルム。
2. 基材フィルムの少なくとも1層の 25°C における貯蔵弾性率 (E') が $1 \times 10^8 \sim 10^{10} \text{Pa}$ であり、厚みが $10 \sim 120 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の半導体ウェハ表面保護用粘着フィルム。
3. 重合体 (A) および (B) がアクリル酸アルキルエステル系共重合体で
- 15 あることを特徴とする請求の範囲第1項または第2項に記載の半導体ウェハ表面保護用粘着フィルム。
4. 請求の範囲第1項~第3項いずれかに記載の半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを用いる半導体ウェハの保護方法であって、半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを、その粘着剤層を介して半導体ウェハの回路形成表面に貼着
- 20 して、該半導体ウェハの回路非形成面に対して研削加工を施し、次いで、該半導体ウェハ表面保護用粘着フィルムを剥離することを特徴とする半導体ウェハの保護方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/03706

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H01L21/304

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ H01L21/304, C09J7/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 9-255933 A (Nitto Denko Corp.), 30 September, 1997 (30.09.97), Full text (Family: none)	1-4
A	JP 2001-19932 A (Nitto Denko Corp.), 23 January, 2001 (23.01.01), Full text (Family: none)	1-4
A	JP 2001-72951 A (Dainippon Ink And Chemicals, Inc.), 21 March, 2001 (21.03.01), Full text (Family: none)	1-4

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p>	<p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>
--	---

Date of the actual completion of the international search
11 June, 2003 (11.06.03)

Date of mailing of the international search report
24 June, 2003 (24.06.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L21/304

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L21/304, C09J7/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 9-255933 A (日東電工株式会社), 1997. 09. 30, 全文 (ファミリーなし)	1-4
A	JP 2001-19932 A (日東電工株式会社), 2001. 01. 23, 全文 (ファミリーなし)	1-4
A	JP 2001-72951 A (大日本インキ化学工業株式会社), 2001. 03. 21, 全文 (ファミリーなし)	1-4

☐ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

11. 06. 03

国際調査報告の発送日

24.06.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

三宅 達



3P 2919

電話番号 03-3581-1101 内線 3362.